

Advanced. Automated. Accurate.

PICや光学部品のエンド・トゥ・エンド・テスト

高性能PICおよび光学部品のテスト

ステーション

エッジカップリング
ウェハPIC
テスト



OPAL-EC, OPAL-SC

エッジ & サーフェスカップリング
マルチダイ & バー
PICテスト



OPAL-MD

エッジ & サーフェス
カップリング
マルチダイ & バー
PICテスト



OPAL-SD

ラボ・オン・ア・ラック

光学テスト
プラットフォーム

光源、VOA、光スイッチ、OSAス
イッチ、OSA、パワーメーター

LTB-12



OSICS

VOAの配列



MOA-3000

スペクトル - 受動部品

波長可変レーザー光源



T200S

T500S

受動光
部品テスター



CTP10

CT440



調整可能なフィルター
とベンチトップユニット

チューナブル・フィルター



XTM-50

XTA-50

パワーメータ & VOA



LTB-1

マトリックススイッチ



MXS-9200

トラフィック解析

BER テスター



BA-4000



BA-4000-L2



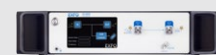
BA-1600

サンプリングスコープ



EA-4000

クロックリカバリ



CD-4000



詳細については、
EXFO PIC テストの
Web ページをご覧ください。

EXFO